

無料WEBセミナー

診療報酬改定前の“今”見直したい！

IOSデータ診断と 形成のチェックポイント

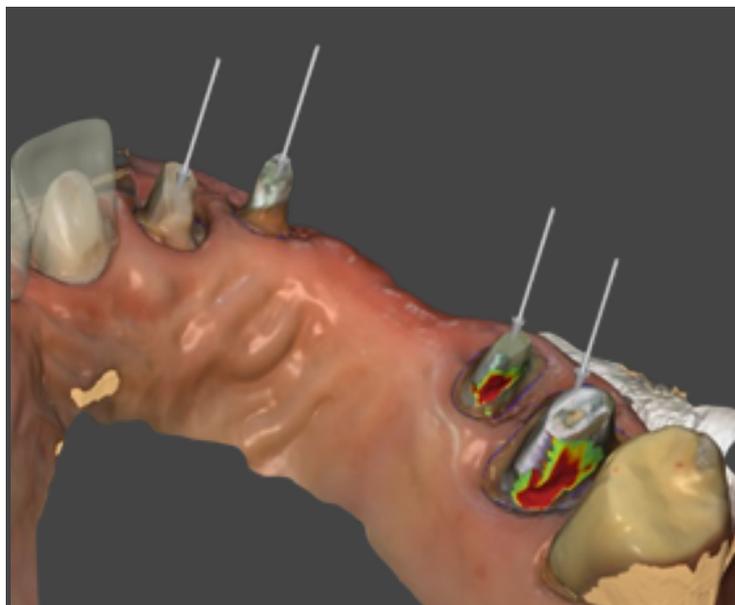
3.11 水

13:20~13:50

講師 山田 大介

株式会社シケン 東京技工所

日本口腔インプラント学会インプラント専門歯科技工士



01

スキャン不良の
見抜き方

02

IOSに適した
形成の基準

03

意外と忘れがち!?
印象中の落とし穴

IOS時代の品質はスキャンと形成で決まります。

再製を減らす“診断の基準”を技工士目線で解説します！

